Search Notes



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/944,103	FUKAWA ET AL.
Examiner	Art Unit
Tianjie Chen	2652

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
360	132	9/8/2005	TJ		
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-					

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
132	9/8/2005	TJ		
L		,		
	Subclass	Subclass Date		

DATE 9/8/2005	EXMR
9/8/2005	ΤJ